

(51) Internationale Patentklassifikation 6: WO 97/12386 (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: A2 HOIL. (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 3. April 1997 (03.04.97)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE96/01730

(22) Internationales Anmeldedatum:

13. September 1996 (13.09.96)

(81) Bestimmungsstaaten: BR, CA, JP, KR, MX, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

(30) Prioritätsdaten:

195 36 454.6

29. September 1995 (29.09.95) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ARNDT, Karlheinz [DE/DE]; Scharnhorstweg 4, D-93049 Regensburg (DE). BRUNNER, Herbert [DE/DE]; Kramgasse 7, D-93047 Regensburg (DE). SCHELLHORN, Franz [AT/DE]; Dr.-Johann-Maier-Strasse 14, D-93049 Regensburg (DE). WAITL, Günther [DE/DE]; Praschweg 3, D-93049 RegensVeröffentlicht

Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.

(54) Title: OPTOELECTRONIC SEMICONDUCTOR COMPONENT

(54) Bezeichnung: OPTOELEKTRONISCHES HALBLEITER-BAUELEMENT

(57) Abstract

In a radiation-emitting and/or receiving semiconductor component, a radiation-emitting and/or receiving semiconductor chip (1) is secured on a chip carrier (2) in a conductor frame. The chip carrier (2) forms a trough (4) in the area in which the semiconductor chip (1) is secured. The inner surface (5) of the trough (4) is designed to form a reflector for the radiation emitted and/or received by the semiconductor chip (1).

(57) Zusammenfassung

Strahlung aussendendes und/oder empfangendes Halbleiter-Bauelement, bei dem ein Strahlung aussendendes und/oder empfangendes Halbleiterchip

(1) auf einem Chipträgerteil (2) eines Leiterrahmens befestigt ist. Der Chipträgerteil (2) bildet in dem Bereich, in dem das Halbleiterchip (1) befestigt ist, eine Wanne (4), deren Innenfläche (5) derant ausgebildet ist, daß sie einen Reflektor für die vom Halbleiterchip (1) ausgesandte und/oder empfangene Strahlung darstellt.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AM	Armenien	GB	Vereinigtes Königreich	MX	Mexiko
AT	Österreich	GE	Georgien	NE	Niger
AU	Australien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BB	Barbados	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BE	Belgien	HU	Ungarn	NZ	Neusceland
BF	Burkina Faso	IE	irland	PL	Polen
BG		IT	Italien	PT	Portugal
-	Bulgarien Benin	JP	Japan	RO	Rumanien
BJ	— ·	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
BR	Brasilien	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
BY	Belarus	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CA	Kanada			SG	Singapur
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea Kasachstan	18	Slowenien
CG	Kongo	ΚZ		SK	Slowakei
CH	Schweiz	LI	Liechtenstein	SN	
CI	Côte d'Ivoire	LK	Sri Lanka	_	Senegal
CM	Kamerun	LR	Liberia	SZ	Swasiland
CN	China	LK	Litauen	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
cz	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dänemark	MD	Republik Moldau	UA	Ukraine
EE	Estland	MG	Madagaskar	UG	Uganda
_	Spanien	ML	Mali	US	Vereinigte Staaten von Amerika
ES	Spanien Finnland	MN	Mongolei	UZ	Usbekistan
FL	Frankreich	MR	Mauretanien	VN	Vietnam
FR	•	MW	Malawi		
GA	Gabon	147.44	T-1		

1

Beschreibung

Optoelektronisches Halbleiter-Bauelement

Die Erfindung bezieht sich auf ein Strahlung aussendendes und/oder empfangendes Halbleiter-Bauelement, bei dem ein Strahlung aussendendes und/oder empfangendes Halbleiterchip auf einem Chipträgerteil eines Leiterrahmens befestigt ist und bei dem das Halbleiterchip und mindestens ein Teilbereich des Chipträgerteiles von einer Umhüllung umgeben ist.

Ein solches Halbleiterbauelement ist beispielsweise aus der europäischen Patentanmeldung EP 400 176 bekannt. Darin ist eine sogenannte Top-LED beschrieben, bei der ein Halbleiter-15 chip auf einem ebenen Chipträgerteil eines Leiterrahmens befestigt ist. Der Leiterrahmen setzt sich zusammen aus dem Chipträgerteil und einem getrennt von diesem angeordneten Anschlußteil mit jeweils einem externen Anschluß. Der Chipträgerteil mit dem Halbleiterchip, der Anschlußteil und Teilbe-20 reiche der externen Anschlüsse sind von einer Umhüllung umgeben, die aus aus einem strahlungsundurchlässigen Grundkörper mit einer Ausnehmung und einem diese Ausnehmung ausfüllenden strahlungsdurchlässigen Fensterteil besteht. Der Chipträgerteil und der Anschlußteil sind derart von dem Grundkörper umgeben bzw. in diesen eingebettet, daß Teilbereiche der Ober-25 seiten des Chipträgerteils und des Anschlußteils mit der verbleibenden Bodenfläche der Ausnehmung bündig abschließen. Der Halbleiterchip ist bis auf seine Unterseite, mit der er auf dem Chipträgerteil aufliegt, vollständig von dem strahlungsdurchlässigen Fensterteil umgeben. Die Ausnehmung, die vollständig von dem strahlungsdurchlässigenn Fensterteil ausgefüllt ist, ist derart geformt, daß sie für die vom Halbleiterbauelement ausgesandte Strahlung einen Reflektor bildet.

35 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Strahlung aussendendes und/oder empfangendes Halbleiterbauelement der eingangs erwähnten Art so weiterzubilden, daß es eine erhöhte Strahlstärke aufweist und in einfacher Weise hergestellt werden kann. Gleichzeitig soll dieses Halbleiterbauelement eine gute Wärmeableitung vom Halbleiterchip aufweisen.

5 Diese Aufgabe wird durch ein Halbleiterbauelement mit den Merkmalen des Anspruches 1 oder des Anspruches 2 gelöst.

Erfindungsgemäß ist bei dem Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 vorgesehen, daß der Chipträgerteil in dem Bereich, in dem das Halbleiterchip befestigt ist, eine Wanne bildet, deren Innenfläche derart ausgebildet ist, daß sie einen Reflektor für die vom Halbleiterchip ausgesandte und oder empfangende Strahlung bildet und daß der Chipträgerteil wenigstens zwei externe elektrische Anschlüsse aufweist, die an verschiedenen Stellen der Umhüllung aus dieser herausragen.

Erfindungsgemäß ist bei dem Halbleiterbauelement nach Anspruch 2 vorgesehen, daß der Chipträgerteil in dem Bereich, in dem das Halbleiterchip befestigt ist, eine Wanne bildet, deren Innenfläche derart ausgebildet ist, daß sie einen Reflektor für die vom Halbleiterchip ausgesandte und oder empfangende Strahlung bildet und daß die Wanne des Chipträgerteiles zumindest teilweise aus der Umhüllung herausragt, derart, daß der Chipträgerteil im Bereich der Wanne elektrisch und/oder thermisch anschließbar ist.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements weist der Leiterrahmen das Chipträgerteil und ein in einem Abstand zum Chipträgerteil angeordneten 30 Anschlußteil mit zwei externen Anschlüssen auf, die an gegenüberliegenden Seiten aus der Umhüllung herausragen.

Bei einer bevorzugten Weiterbildung des erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements ist zumindest ein Teil der Innenflächen der Wanne des Chipträgers mit einem reflektionssteigernden Material beschichtet ist.

3

Bei einer vorteilhaften Ausführungsform des erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements sind die externen Anschlüsse des Chipträgerteiles breiter als die externen Anschlüsse des Anschlüßteiles.

5

10

25

Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements weist die Umhüllung einen strahlungsundurchlässigen Grundkörper mit einer Ausnehmung und einen in der Ausnehmung angeordneten strahlungsdurchlässigen Fensterteil auf und umhüllt der strahlungsundurchlässige Grundkörper zumindest einen Teilbereich des Chipträgerteils, derart, daß zumindest die Wanne des Chipträgerteiles in der Ausnehmung angeordnet ist.

Bei einer vorteilhaften Weiterbildung dieser Ausführungsform verläuft die Oberkante der Wanne unterhalb der Oberkante der Ausnehmung und ist der Teilbereich der Innenfläche der Ausnehmung, die nicht von der Wanne bedeckt ist, derart ausgebildet, daß er für die vom Halbleiterchip ausgesandte Strahlung einen Reflektor bildet.

Bei einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung des erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements ist ein Teil der Innenflächen der Ausnehmung des strahlungsundurchlässigen Grundkörpers mit einem reflektionssteigernden Material beschichtet.

Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand von Unteransprüchen.

Die Erfindung wird anhand von drei Ausführungsbeispielen in Verbindung mit den Figuren la bis 3 näher erläutert. Es zeigen:

Figur la eine Draufsicht auf ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements,

Figur 1b einen Schnitt durch das erste Ausführungsbeispiel entlang der in Figur 1a eingezeichneten Linie A - A,

Figur 1c einen Schnitt durch das erste Ausführungsbeispiel entlang der in Figur 1 a eingezeichneten Linie B - B, Figur 2a eine Draufsicht auf ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements, Figur 2b einen Schnitt durch das zweite Ausführungsbeispiel entlang der in Figur 2a eingezeichneten Linie C - C, Figur 3a einen Schnitt durch ein drittes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements.

Bei dem Halbleiterbauelement der Figuren 1a bis 1c handelt es 10 sich um eine sogenannte Top-LED in SMD-Bauweise. Diese setzt sich zusammen aus einem metallenen Leiterrahmen, bestehend aus einem Chipträgerteil 2 und einem Anschlußteil 10 mit jeweils zwei externen Anschlüssen 11, 12, einem auf dem Chipträgerteil 2 befestigten Strahlung aussendenden Halbleiter-15 chip 1 und einer quaderförmigen Umhüllung 3. Der Halbleiterchip 1 weist an seiner Oberseite und an seiner Unterseite jeweils eine Kontaktmetallisierung 16, 17 auf. Die Kontaktmetallisierung 17 an der Unterseite ist beispielsweise mittels eines metallischen Lotes oder eines elektrisch leitenden 20 Klebstoffes mit dem Chipträgerteil 2 und die Kontaktmetallisierung 16 an der Oberseite ist mittels eines Bonddrahtes 20, der z. B. aus Gold oder einem anderen geeigneten metallischen Werkstoff besteht, mit dem Anschlußteil 10 elektrisch leitend verbunden. In dem Chipträgerteil 2 ist in dem Bereich, in dem 25 der Halbleiterchip 1 befestigt ist, beispielsweise mittels Prägen eine Wanne 4 ausgebildet, deren Innenfläche 5 annähernd die Form eines auf den Kopf gestellten Kegelstumpfes aufweist und für die vom Halbleiterchip 1 ausgesandte Strahlung einen Reflektor bildet. Die externen Anschlüsse 11, 12 30 des Chipträgerteiles 2 und des Anschlußteiles 10 ragen jeweils auf gegenüberliegenden Seiten aus dieser Umhüllung 3 heraus und sind außerhalb der Umhüllung 3 an der Umhüllung 3 entlang zunächst nach unten und anschließend nach innen in Richtung zur Mitte der Umhüllung 3 gebogen. Sie können jedoch auch jede beliebige andere Form aufweisen.

PCT/DE96/01730 WO 97/12386

Die Umhüllung 3 ist zweiteilig aus einem strahlungsundurchlässigen Grundkörper 7 mit einer Ausnehmung 8 und einem diese Ausnehmung 8 ausfüllenden strahlungsdurchlässigen Fensterteil 9 gefertigt. Der Grundkörper 7 und der Fensterteil 9 besteht 5 beispielsweise aus einem gefüllten Kunstharz oder aus einem Thermoplast bzw. aus einem transparenten Kunstharz oder Polycarbonat. Als Füllstoff für Kunstharz kommen beispielsweise Metallpulver, Metalloxide, Metallcarbonate oder Metallsilikate in Frage. Der Chipträgerteil 2 und der Anschlußteil 10 ist so von dem strahlungsundurchlässigen Grundkörper 7 umgeben bzw. in diesen eingebettet, daß ein Teilbereich des Anschlußteiles 10 und mindestens der Teilbereich des Chipträgerteiles 2, in dem sich die Wanne 4 befindet, auf der Bodenfläche 19 der Ausnehmung 8 aufliegt. Die Ausnehmung 8 weist eine größere Tiefe auf als die Wanne 4 auf, so daß die Wanne 4 vollständig innerhalb der Ausnehmung 8 angeordnet ist und deren Innenfläche 13 nach oben über die Wanne 4 hinausragt.

Bei einer bevorzugten Weiterbildung des ersten Ausführungsbeispieles ist die Innenfläche der Wanne 4 und evtl. auch der an das Fensterteil 9 angrenzende Teil der Oberseite des Anschlußteiles 10 zur Verbesserung der Reflexion poliert oder mit einem reflexionssteigernden Material beschichtet. Als reflexionssteigerndes Material eignet sich beispielsweise ein glänzender Lack oder Aluminium, das aufgedampft, aufgesputtert oder mittels eines anderen geeigneten Verfahrens aufgebracht wird. Ebenso können auch die nicht vom Chipträgerteil 2 und Anschlußteil 10 bedeckten Bereiche der Innenfläche 13 mit einer reflexionssteigernden Schicht versehen sein, so daß auch diese Bereich die vom Halbleiterchip 1 ausgesandte Strahlung in die vorgesehene Hauptstrahlrichtung 6 reflektieren. Hierzu eignet sich z. B. wiederum ein glänzender Lack oder Aluminium, das nach den oben genannten Verfahren aufgebracht wird.

35

30

10

15

20

25

Denkbar wäre auch, daß die Ausnehmung 8 nicht vollständig von dem Fensterteil 9 ausgefüllt ist, sondern daß nur der Halb-

6

leiterchip 1 und die Wanne 4 oder jeder andere beliebige Teilbereich der Ausnehmung 8 von dem Fensterteil umgeben bzw. bedeckt ist. Ebenso kann der Fensterteil 9 so gefertigt sein, daß dieser die Oberkante der Ausnehmung 8 hinausragt.

Zur Verbesserung der Wärmeableitung vom Halbleiterchip 1 können, wie in den Figuren 2a und 2b gezeigt, auch beim ersten Ausführungsbeispiel die externen Anschlüsse 11 des Chipträgerteiles 2 breiter sein als die externen Anschlüsse 12 des Anschlüßteiles 10. Ebenso kann, falls notwendig bzw. möglich, vom Chipträgerteil 2 nur ein externer Anschluß 11 oder eine Mehrzahl (> 2) externer Anschlüsse 11 aus der Umhüllung herausgeführt sein. Das gleiche gilt für den Anschlußteil 10.

Bei einem möglichen Verfahren zur Herstellung des erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements nach dem ersten Ausführungsbeispiel kann im Falle, daß der Grundkörper 7 aus einem Thermoplasten oder einem anderen temperaturstabilen Material besteht, der Leiterrahmen zunächst mit dem Grundkörpermaterial
umhüllt werden, anschließend der Halbleiterchip und der Bonddraht befestigt werden und abschließend die Ausnehmung 8 mit
dem Material des Fensterteiles 9 gefüllt werden.

25

30

35

Das in den Figuren 2a und 2b gezeigte zweite Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von dem ersten Ausführungsbeispiel lediglich dadurch, daß der Chipträgerteil 2 derart in den Grundkörper 7 eingebettet ist, daß die Bodenwandung 18 der Wanne 4 auf der Unterseite des Grundkörpers aus diesem herausragt. Dadurch ist es möglich, den Chipträgerteil 2 direkt von außen zu kontaktieren, indem dieser beispielsweise direkt auf eine Leiterplatte geklebt oder gelötet wird. Darüber hinaus besitzen in diesem Ausführungsbeispiel die externen Anschlüsse 11 des Chipträgerteiles 2 eine größere Breite als die externen Anschlüsse 12 des Anschlußteiles 10 auf. Durch diese Maßnahmen, einzeln oder in Kombination, ist eine verbesserte Wärmeableitung vom Halbleiterchip 1 gewährleistet.

7

Sämtliche in Bezug auf das erste Ausführungsbeispiel oben genannten Weiterbildungen und Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements können auch beim zweiten Ausführungsbeispiel realisierbar.

5

10

Das dritte Ausführungsbeispiel nach Figur 3 unterscheidet sich von dem vorgenannten ersten Ausführungsbeispiel dadurch, daß die Umhüllung 3 vollständig aus einem strahlungsdurchlässigen Material, beispielsweise ein transparentes Kunstharz, gefertigt ist. Auch in diesem Fall sind sämtliche im Zusammenhang mit dem ersten Ausführungsbeispiel genannten Ausgestaltungen denkbar.

Das vierte Ausführungsbeispiel weist bis auf den Unterschied,
daß die Umhüllung vollständig aus einem transparenten Material gefertigt ist sämtliche Merkmale des zweiten Ausführungsbeispieles auf

Die oben beschriebenen Ausführungsformen bzw. -beispiele des
20 erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements sind nicht nur auf
die Verwendung eines Strahlung aussendenden Halbleiterchips 1
eingeschränkt sondern können ebenso für Photodioden-, Phototransistor- und andere Strahlung empfangende Halbleiterchips eingesetzt werden. Die Wanne 4 ist in diesem Fall so
25 ausgebildet, daß die durch den Fensterteil 9 einfallende
Strahlung in Richtung Halbleiterchip reflektiert wird.

8

Patentansprüche

1. Strahlung aussendendes und/oder empfangendes Halbleiter-Bauelement, bei dem ein Strahlung aussendendes und/oder empfangendes Halbleiterchip (I) auf einem Chipträgerteil (2) eines Leiterrahmens befestigt ist und bei dem das Halbleiterchip (I) und mindestens ein Teilbereich des Chipträgerteiles (2) von einer Umhüllung (3) umgeben ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Chipträgerteil (2) in dem Bereich, in dem das Halbleiterchip (I) befestigt ist, eine Wanne (4) bildet, deren Innenfläche (5) derart ausgebildet ist, daß sie einen Reflektor für die vom Halbleiterchip (I) ausgesandte und/oder empfangene Strahlung bildet und daß der Chipträgerteil (2) wenigstens zwei externe Anschlüsse (II) aufweist, die an verschiedenen Stellen der Umhüllung (3) aus dieser herausragen.

- 2. Strahlung aussendendes und/oder empfangendes Halbleiter-Bauelement, bei dem ein Strahlung aussendendes und/oder emp-20 fangendes Halbleiterchip (1) auf einem Chipträgerteil (2) eines Leiterrahmens befestigt ist und bei dem das Halbleiterchip (1) und mindestens ein Teilbereich des Chipträgerteiles (2) von einer Umhüllung (3) umgeben ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Chipträgerteil (2) in dem Bereich, in dem das Halbleiterchip (1) befestigt ist, eine Wanne (4) bildet, deren Innenfläche (5) derart ausgebildet ist, daß sie einen Reflektor für die vom Halbleiterchip (1) ausgesandte und/oder empfangene Strahlung bildet und daß die Wanne (4) des Chipträgerteiles (2) zumindest teilweise aus 30 der Umhüllung (3) herausragt, derart, daß der Chipträgerteil (2) im Bereich der Wanne (4) elektrisch und/oder thermisch anschließbar ist.
- 3. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Leiterrahmen aus dem Chipträgerteil (2) und einem in einem Abstand zum Chipträgerteil (2) angeordneten Anschlußteil (10) mit zwei externen Anschlüßsen

9

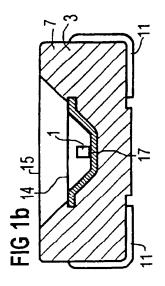
- (12) besteht, die an gegenüberliegenden Seiten aus der Umhüllung (3) herausragen.
- 4. Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest ein Teil der Innenflächen (5) der Wanne (4) des Chipträgers (2) mit einem reflektionssteigernden Material beschichtet ist.
- 5. Halbleiterbauelement nach Anspruch 3 oder 3 und 4, da10 durch gekennzeichnet, daß die externen Anschlüsse
 (11) des Chipträgerteiles (2) breiter sind als die externen
 Anschlüsse (12) des Anschlußteiles (10).
- 6. Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 5 dadurch gekennzeichnet, daß die Umhüllung (3) vollständig aus einem strahlungsdurchlässigen Material besteht.
- 7. Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Umhüllung (3) einen strahlungsundurchlässigen Grundkörper (7) mit einer Ausnehmung (8) und einen in der Ausnehmung (8) angeordneten strahlungsdurchlässigen Fensterteil (9) aufweist und daß der strahlungsundurchlässige Grundkörper (7) zumindest einen Teilbereich des Chipträgerteils (2) umhüllt, derart, daß zumindest die Wanne (4) des Chipträgerteiles (2) in der Ausnehmung (8) angeordnet ist.
- 8. Halbleiterbauelement nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberkante (14) der Wanne (4) unterhalb der Oberkante (15) der Ausnehmung (8) verläuft und
 daß der Teilbereich der Innenfläche (13) der Ausnehmung, die
 nicht von der Wanne (4) bedeckt ist, derart ausgebildet ist,
 daß er für die vom Halbleiterchip (1) ausgesandte Strahlung
 einen Reflektor bildet.

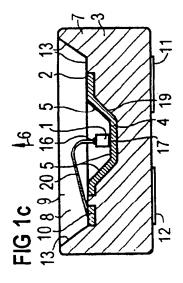
9. Halbleiterbauelement nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest ein Teil der Innenflä-

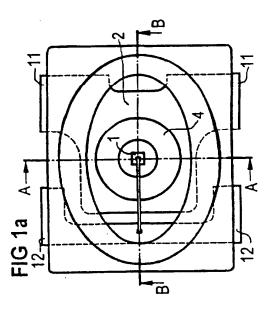
35

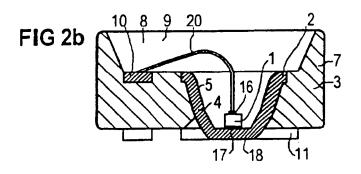
10

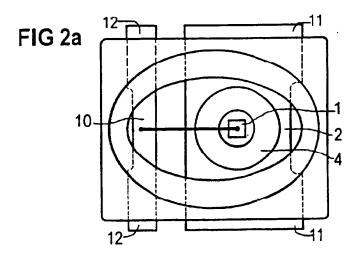
chen (13) der Ausnehmung (8) mit einem reflektionssteigernden Material beschichtet ist.

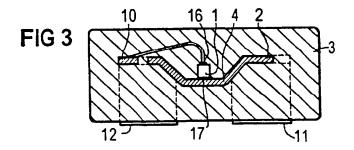












PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

H01L 31/0232, 33/00

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 97/12386

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

3. April 1997 (O3.04.97)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE96/01730

A3

(22) Internationales Anmeldedatum:

D-80333 München (DE).

13. September 1996 (13.09.96) (81) Bestimmungsstaaten: BR, CA, JP, KR, MX, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,

LU, MC, NL, PT, SE).

(30) Prioritätsdaten:

195 36 454.6

29. September 1995 (29.09.95) DE

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Anderungen eintreffen.

Veröffentlicht

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2,

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchen-9. Mai 1997 (09.05.97) berichts:

(72) Erfinder: und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ARNDT, Karlheinz [DE/DE]: Schamhorstweg 4, D-93049 Regensburg (DE).

BRUNNER, Herbert [DE/DE]: Kramgasse 7, D-93047

Regensburg (DE). SCHELLHORN, Franz [AT/DE]: Dr.-Johann-Maier-Strasse 14, D-93049 Regensburg (DE). WAITL, Gunther [DE/DE]; Praschweg 3, D-93049 Regensburg (DE).

(54) Title: OPTOELECTRONIC SEMICONDUCTOR COMPONENT

(54) Bezeichnung: OPTOELEKTRONISCHES HALBLEITER-BAUELEMENT

(57) Abstract

In a radiation-emitting and/or receiving semiconductor component, a radiation-emitting and/or receiving semiconductor chip (1) is secured on a chip carrier (2) in a conductor frame. The chip carrier (2) forms a trough (4) in the area in which the semiconductor chip (1) is secured. The inner surface (5) of the trough (4) is designed to form a reflector for the radiation emitted and/or received by the semiconductor chip (1).

(57) Zusammenfassung

Strahlung aussendendes und/oder Halbleiter-Bauelement, empfangendes bei dem ein Strahlung aussendendes und/oder empfangendes Halbleiterchip -15

(1) auf einem Chiptragerteil (2) eines Leiterrahmens befestigt ist. Der Chiptragerteil (2) bildet in dem Bereich, in dem das Halbleiterchip (1) besestigt ist, eine Wanne (4), deren Innenfläche (5) derart ausgebildet ist, daß sie einen Reflektor für die vom Halbleiterchip (1) ausgesandte und/oder empfangene Strahlung darstellt.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AM	Armenien	GB	Vereinigtes Königreich	MX	Mexiko
AT	Österreich	GE	Georgien	NE	Niger
AU	Australien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BB	Barbados	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BE	Belgien	HU	Ungarra	NZ	Neuseeland
BF	Burkina Faso	ΙE	trland	PL	Polen
BG	Bulgarien	IT	Italien	PT	Portugal
BJ	Benin	JP	Japan	RO	Rumanien
BR	Brasilien	KE	Кепуа	RU	Russische Föderation
BY	Belarus	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CA	Kanada	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SG	Singapur
CG	Kongo	KZ	Kasachatan	31	Slowenien
СН	Schweiz	LI	Liechtenstein	SK	Slowakei
CI	Côte d'Ivoire	LK	Sri Lanka	SN	Senegal
CM	Kamerun	LR	Liberia	SZ	Swasiland
CN	China	LK	Litauen	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
CZ	Tschechische Republik	LV	Leitland	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	77	Trinidad und Tobago
DK	Dānemark	MD.	Republik Moldau	UA	Ukraine
EE	Estland	MG	Madagaskar	UG	Uganda
ES	Spanien	ML	Mali	US	Vereinigte Staaten von Amerika
Fi	Finnland	MN	Mongolei	UZ	Usbekistan
FR	Frankreich	MR	Mauretanien	VN	Vietnam
GA	Gabon	MW	Malawi		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int ronal Application No PCT/DE 96/01730

PC 6	HO1L31/0232 HO1L33/00				
	to International Patent Classification (IPC) or to both national classif	ication and IPC			
B. FIELD	S SEARCHED documentation searched (classification system followed by classification)	on symbols)			
IPC 6	HOIL				
Document	tion searched other than minimum documentation to the extent that s	uch documents are included in the fields so	arched		
Electronic	tata base consulted during the international search (name of data base	e and, where practical, search terms used)			
C. DOCUM	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category .	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re-	levant passages	Relevant to claum No.		
X	DE 42 32 644 A (SIEMENS AG) 31 Ma	rch 1994	1,4,6-9		
A	see the whole document	2,3			
A	DE 42 32 637 A (SIEMENS AG) 31 Ma see the whole document	rch 1994	1-9		
A	EP 0 400 176 A (SIEMENS AG) 5 Dec 1990 cited in the application see the whole document	ember	1.2.4.7.		
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 010, no. 129 (E-403), 14 May & JP 60 261181 A (TOSHIBA KK), 2 December 1985, see abstract	. 1986 4	1-9		
Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed in	n annex.		
* Special ca		T' later document published after the inte- or priority date and not in conflict will died to understand the principle or th			
considered to be of particular relevance invention 'E' earlier document but published on or after the international filing date 'E' carrier document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to					
*L' document which may throw doubts on priority dams(s) or which is died to establish the publication date of another died comment of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document referring to an oral disclosure, use, exhibition or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled					
other	means	in the art. "&" document member of the same patent	(arruly		
	actual completion of the international search	Date of mailing of the international se	- 3. 04. 97		
] 1	3 March 1997				
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	•		
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 spo nl. Fazc (+ 31-70) 340-3016	Lina, F			

1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Into tonal Application No PCT/DE 96/01730

Patent document cited in search repor	rt	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 4232644	A	31-03-94	NONE	
DE 4232637	A	31-03-94	NONE	
EP 0400176	A	05-12-90	JP 3011771 A US 5040868 A	21-01-91 20-08-91

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter males Aktenzeichen
PCT/DE 96/01730

ÎPK 6	ssifizierung des anmeldungsgegenstandes H01L31/0232 H01L33/00		
Nucl. de-	Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationaler	Klassifikation and des IDV	
	HERCHIERTE GEBIETE	Kinedingsdon und der IFR	
Recherch IPK 6	ierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssy H01L -	mbole)	
	erte aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Veröffendichungen der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank		
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	/ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, sowat erforderlich unter Ang	abe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Х	DE 42 32 644 A (SIEMENS AG) 31.M siehe das ganze Dokument	lärz 1994	1,4,6-9
Α			2,3
A	DE 42 32 637 A (SIEMENS AG) 31.M siehe das ganze Dokument	ărz 1994	1-9
A	EP 0 400 176 A (STEMENS AG) 5.De 1990 in der Anmeldung erwähnt siehe das ganze Dokument	zember	1,2,4,7,
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 010, no. 129 (E-403), 14.Ma & JP 60 261181 A (TOSHIBA KK), 24.Dezember 1985, siehe Zusammenfassung	i 1986	1-9
Weite	ere Veroffentlichungen und der Fortsetzung von Feld C zu himen	X Siche Anhang Patentfamilie	
'A' Veroffer aber nu 'E' älteres L' Anmeld 'L' Veroffer schenet anderen soll ode ausgeful 'O' Veroffer enne Bei 'P' Veroffen	ntlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, nutzung, eine Ausstellung oder andere Malinahmen bezieht	T' Spätere Veröffendichung, die nach dem oder dem Prioritätsdaum veröffendicht Anmeldung nicht köllidaert, sondern nu Erfindung zugrundeliegenden Prinzips (Theone angegeben ist. 'X' Veröffendichung von besonderer Bedeut kann allein aufgrund dieser Veröffendicerfindersicher Täugkeit berühend betrac 'Y' Veröffendichung von besonderer Bedeut kann nicht als auf erfinderischer Täugkeit werden, wenn die Veröffendichung mit Veröffendichungen dieser Kategone in diese Verbindung für einen Fachmann ist diese Verbindung für einen Fachmann ist diese Veröffentlichung, die Mitglied derseiber	worden ist und mit der r zum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden tung, die beanspruchte Erfindung hung nicht als neu oder auf hutet werden tung, die beanspruchte Erfindung zit berühend betrachtet erner oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und habeliegend ist
	bschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Rech	
13	.März 1997		- 3. 04. 97
Name und Po	ostanschrift der Internationale Recherchenbehorde Europaisches Patentami, P.B. 5818 Patendaan 2 N.L 2280 HV Rijswijk Tel. (* 31-70) 140-2040, Tx. 31 651 epo ni,	Bevollmachtigter Bediensteter Lina, F	
	Fax: (+ 31-70) 140-3016	errres 1	ſ

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter males Aktenzenchen
PCT/DE 96/01730

Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 4232644 A	31-03-94	KEINE	
DE 4232637 A	31-03-94	KEINE	
EP 0400176 A	05-12-90	JP 3011771 A US 5040868 A	21-01-91 20-08-91

Formblatt PCT/ISA/218 (Anhang Patent/amilie)(Juli 1992)